

## 基于有限元方法的多孔介质射频干燥

## 建模及实验验证

张汝怡

# 研究背景



 射
 物料食品物料内部和外部同时加热;

 切
 物料食品物料内部和外部同时加热;

 日
 射频的波长更长,穿透深度更大,使物料内外均匀受热。

 燥

# 射频加热机理

▶ 极性分子振荡▶ 带电离子振荡



射频加热特点:
 电磁能 ->热能
 ▶ 快速
 ▶ 选择性加热



# 多孔介质的组分



 $\Delta V = \Delta V_s + \Delta V_f$ 不同相的体积浓度与其饱和度有关: $\Delta V_f = \Delta V_w + \Delta V_g$  $S_i = \frac{\Delta V_i}{\Delta V_p} = \frac{\Delta V_i}{\phi \Delta V}$ i = w, g $\Delta V_g = \Delta V_v + \Delta V_a$ 

电磁场

### 拉普拉斯方程

 $-\nabla \cdot \left( (\sigma + j2\pi f\varepsilon_0 \varepsilon')\nabla V \right) = 0$ 

 $\sigma$ : 电导率 (S/m)  $j = \sqrt{-1}$ *f*:表示频率(27.12MHz) ε<sub>0</sub>:真空介电率(F/m) ε': 介电常数

Ē=-∇Vd, 电场强度

- V: 极板间的电压

介电特性

$$\varepsilon^* = \varepsilon_0(\varepsilon' - j\varepsilon'')$$

 $\varepsilon^*$ :相对介电常数 *ε*': 相对介电常数 ε":相对介电损耗



$$Q(x, y, z, T) = \frac{1}{2} w \varepsilon_0 \varepsilon'' (E \cdot E^*)$$

## 质量传递

### 质量传递的计算:水的通量、气体的通量、水蒸气和相变

质量守恒 
$$\frac{\partial c_i}{\partial t} + \overline{\nabla} \overline{n}_i = -\dot{l}$$
  $i = w, g, v$ 

水的通量  

$$\bar{n}_{w} = -\rho_{w} \frac{k_{in,w} k_{r,w}}{\mu_{w}} \nabla P_{w}$$

$$= \rho_{w} \frac{k_{in,w} k_{r,w}}{\mu_{w}} \nabla P + D_{w,cap} \nabla c_{w}$$

$$\downarrow D_{w,cap} = \rho_{w} \frac{k_{in,w} k_{r,w}}{\mu_{w}} \cdot \frac{\partial P_{c}}{\partial c_{w}}$$

「気体通量  
「
$$\bar{n}_{g} = -\rho_{g} \frac{k_{in,g}k_{r,g}}{\mu_{g}} \nabla P$$
  
水蒸气通量  
 $\bar{n}_{v} = -\rho_{v}\bar{v}_{g} - \left(\frac{C_{g}^{2}}{\rho_{g}}\right) M_{v}M_{a}D_{bin}\nabla x_{v}$   
整体流(气圧驱动) 空气边界扩散  
相変  
 $i = K_{evap} \frac{M_{v}}{RT}(p_{v,eq} - p_{v})S_{g} \phi$   
 $p_{v,eq}$  :物料中水蒸气的平衡压强  
 $p_{v}$  :物料中水蒸气瞬压  
 $K_{evap}$  :蒸发率常数。  
动量守恒  
 $\bar{n}_{i} = -\frac{k_{in,i}k_{r,i}}{\mu_{i}}\nabla P$   $i = w, g, v$   
达西定律



有效密度:
$$\rho_{eff} = (1 - \emptyset)\rho_s + \emptyset(S_w\rho_w + S_g\rho_g)$$
(16)有效比热容: $C_{p,eff} = m_s C_{p,s} + m_w C_{p,w} + m_g (m_a C_{p,a} + m_v C_{p,v})$ (17)有效导热系数: $k_{eff} = (1 - \emptyset)k_s + \emptyset(S_wk_w + S_g(w_vk_v + w_ak_a))$ (18)

# 边界条件

$$E$$
 壁切线 = 0

水分通量 
$$\dot{J}_{\bar{n},w|surf} = h_m \emptyset S_w (p_v - p_{v,oven}) + c_w \bar{v}_{\bar{n},w}$$
  
当 $S_w = 1$ 

水蒸气通量 
$$\dot{J}_{\bar{n},v|surf} = h_m \phi S_g (p_v - p_{v,oven}) + c_g \bar{v}_{\bar{n},g}$$

热  
通  

$$q|_{surf} = h_t (T_{surf} - T_{oven}) - \lambda j_{\bar{n},w|surf} - \sum_{i=w,v} (j_{\bar{n},i|surf}) C_{p,v} T_{surf} - c_w \bar{v}_{\bar{n},w} C_{p,w} T$$

全  
食品材料与外界空气  
的对流传热项

合

合

次

次

次

次

次

次

方

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》

》



多种物质成分的多孔介质的平均介电性质采用"LLLE"进行计算: (Landau and Lifshitz, Looyenga equation)

$$\varepsilon^{\frac{1}{3}} = \sum_{i=s,w,g} v_i \varepsilon_i^{\frac{1}{3}}$$

固体体积分数  $v_s = 1 - \emptyset$ 

水分体积分数  $v_w = S_w Ø$ 

气体体积分数  $v_g = S_g \phi$ 

## 模拟条件





### 射频干燥模拟操作流程图



- ▶ 干燥实验开始前,用红外热像仪对土豆样品进行拍照测温,测得土豆表面温度 分布,确认土豆样品的初温为10℃,记为t<sub>0</sub>。
- ▶ 实验开始后,每隔5min,暂停射频能量,取出土豆样品用红外热像仪进行拍照 测温,拍照时间不超过10秒,记为t<sub>n</sub>。
- ➢ 将一根光纤温度传感器插入正方体土豆样品中心点,实时记录干燥过程中,土豆中心点温度变化。当需要对土豆样品进行拍照测温及测重时,拔出光纤温度传感器。

注:选择5min的时间间隔,尽量避免频繁测量土豆变化参数对射频干燥过程造成影响,又能保证精确获得土豆干燥特性曲线。

温度测量:红外热像仪(表面)、荧光光纤测温仪(内部多点)



- 土豆样品周围的电场由于物料表面吸引,电场方向向物料发生偏转, 造成物料表面吸收的能量高于中心部分,这种现象叫边角效应。
- 随着干燥的进行,物料表面水分含量低于中间部分,边角效应的影响效果减弱,然而物料四周电场偏转的角度增大。







中心截面

上海海洋大学 食品热加工工程技术研究中心



中心点

实验结果土豆中心点升温曲线与模拟结果土豆升温曲线



射频干燥1小时,土豆样品的质量减少量达到8.33%。 实验结果的干基含水率从4.56降至4.13,模拟结果从4.56降至4.16,干基含水率的 计算误差仅为0.73%。



土豆内部的水分分布图(t=3600s)





土豆样品内部水分含量随干燥时间的变化曲线

### 其他(一)



水蒸汽的饱和蒸汽压力随温度的变化趋势图



物料内水蒸气的质量随时间的变化图

# 结论及展望



- 本文通过耦合电磁场,传热传质以及多孔介质建立射频干燥有限 元模型,描述了射频干燥过程中的物理变化,采用土豆为物料, 经过严谨的实验证明干燥模型可靠有效。
- 射频干燥土豆的结果表明,射频干燥过程中,干燥速率变化不大,可以作为传统干燥降速段的补充手段。



本文通过有限元射频干燥物理模型探索射频干燥工艺的方法,为 射频干燥挑选合适的干燥物料以及优化射频加热设备提供了新的 方法。



研究方向

◆ 射频加热在食品工业中的应用: 灭菌、解冻、干燥、杀虫◆ 新型食品热加工技术、工艺、装备研发

◆ 食品加工传热传质过程计算机模拟



<u>集阳</u>:副教授 李峰:工程师 6名硕士研究生









